両面加工法で作製した Bi 系固有接合スタックの自己発熱効果Ⅱ

Self-heating effect in Bi-2212 stacks fabricated by double sided process II

長岡技術科学大学¹, 独立行政法人情報通信研究機構²,

小野 祐太¹, 加藤 孝弘¹, 内富 直隆¹, 石橋 隆幸¹, 川上 彰²

Nagaoka Univ. Tech¹, N I CT², Y. Ono¹, T. Kato¹, N. Uchitomi¹, T. Ishibashi¹, A. Kawakami² E-mail: kato@nagaokaut.ac.jp

【はじめに】Bi₂Sr₂CaCu₂O_x(Bi-2212)固有ジョセフソン接合は固体テラヘルツ発振素子としての応 用が期待されており精力的に研究が進められている.前回は両面加工法で作製した Bi-2212 固有 ジョセフソン接合スタックの自己発熱効果の様子を蛍光熱イメージング法によって調べた結果に ついて報告した.本研究では,素子の発熱による影響や温度の分布について計算機シミュレーシ ョンにより解析した。

【計算モデルと解析結果】

固有接合素子は pH1.65 の極低濃度塩酸溶液を用いた両面 加工法でされ 65×193 μ m²の接合面積を持ち,またスタック高 さは塩酸溶液への浸漬時間より h=0.88 μ m 程度(接合数に換算 すると約 570 接合)である.素子は一定温度に保たれた液体へ リウムフロークライオスタット中のコールドステージ上で冷 却される.今回のシミュレーションでは,まず初めに最もシン プルな例として,図1に示すような固有接合以下の3 層から なるモデルを用いた.最下層のコールドステージから SiO:400 μ m → 接着剤:5 μ m → Bi-2212:1 μ m, また各層の幅 は 65 um とした.

固有接合素子の発熱は, 発熱部分を固有ジョセフソン接合と し上記の構造モデルに熱拡散方程式を適用し解析を行った. こ の時の SiO 層の下面の温度を 20 K とし, それ以外には断熱条 件を課した。また Bi-2212 結晶については熱伝導率及び比熱の 温度依存性を考慮している。図 2 に素子温度の投入電力依存 性を解析した結果を示す(ただし,ここで用いた温度は素子中 のもっとも高い温度点である). 投入電力が 50 mW に及ぶと素 子温度は 100 K 以上まで温度上昇し,これは実験結果とほぼ同 様の結果であった. 現実の素子は固有接合の周りには BiOCl 誘電体層が存在しているため, 我々が作製する素子に近い構造 モデルを用いた発熱影響の解析を現在進めている.





図1 数値計算に用いた構造モデル



図2素于温度の投入電力依存性の 解析結果